



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

## В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Действителен до

" 22 " июня 2016 г.

Настоящий аттестат удостоверяет, что

**Открытое акционерное общество**

наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), адрес

**«Научно-исследовательский центр по изучению свойств**

**поверхности и вакуума» (ОАО «НИЦПВ»)**

**Москва, ул. Новаторов, д.40, корп. 1**

аккредитовано в области обеспечения единства измерений и официально признана его компетентность выполнения работ по аттестации методик (методов) измерений и метрологической экспертизе документов, перечисленных в прилагаемой Области аккредитации, являющейся неотъемлемой частью настоящего аттестата.

Регистрационный номер в Реестре аккредитованных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 01.00317-2011 от 23.06.2011 г.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



**В. Н. Крутиков**

" 23 " июня 2011 г.

Серия АК

№ 000444



## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Открытого акционерного общества  
«Научно-исследовательский центр по изучению свойств  
поверхности и вакуума» (ОАО «НИЦПВ»)  
Москва, ул. Новаторов, д.40, корп. 1

наименование и адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)

**Аттестация методик (методов) измерений** геометрических величин, механических величин, физико-химического состава и свойств веществ, электрических и магнитных величин, акустических величин

методами растровой электронной, просвечивающей электронной, атомно-силовой, туннельной, оптической ближнего поля, магнитно-силовой, оже-электронной, ионной микроскопий; электронно-зондового рентгеноспектрального анализа, рентгенофотоэлектронной спектроскопии, оже-электронной спектроскопии, масс-спектрометрии вторичных ионов, масс-спектрометрии с тлеющим разрядом, масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, рентгенофлуоресцентного анализа, локального рентгенофлуоресцентного анализа, рентгенофлуоресцентного анализа с полным внешним отражением, EXAFS- и XANES- спектроскопии; электронографии, дифракции медленных электронов, малоуглового рентгеновского рассеяния, рентгеновской дифрактометрии, рентгеновской рефлектометрии; ИК-фурье-спектроскопии, осциллографии, атомно-эмиссионного спектрального анализа, виброакустики.

**Метрологическая экспертиза** проектов стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической и другой документации в области высоких технологий.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



В.Н. Крутиков

23.06.2011 г.